

# Statistische Methoden der Datenanalyse

Wintersemester 2012/2013

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



Prof. Markus Schumacher, Dr. Stan Lai

Physikalisches Institut Westbau 2 OG

E-Mail: [Markus.Schumacher@physik.uni-freiburg.de](mailto:Markus.Schumacher@physik.uni-freiburg.de)

[stan.lai@cern.ch](mailto:stan.lai@cern.ch)

# Kapitel IX

## Ereignisklassifizierung

# Ereignisklassifizierung: Zielsetzung

Ziel: Trennung von mehreren (hier meist 2) Klassen von Ereignissen an Hand von  $n$  Observablen ( $x_1, \dots, x_n$ ) die für jedes Ereignis gemessen werden

Fragen: wie erhält man optimale Trennung zwischen Klassen?  
wie klassifiziert man unbekanntes Ereignis?

$H_0$ : Ereignis gehört zur Untergundklasse  $b$ , WDF  $g(t|b)$

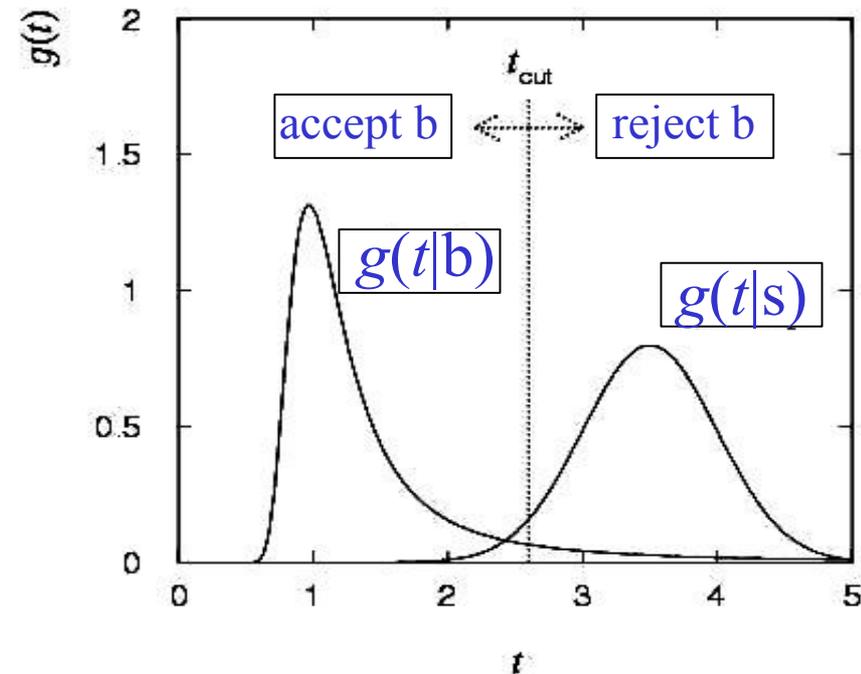
$H_1$ : Ereignis gehört zur Signalklasse  $s$ , WDF  $g(t|s)$

Untergrund-nachweiswahrscheinlichkeit:

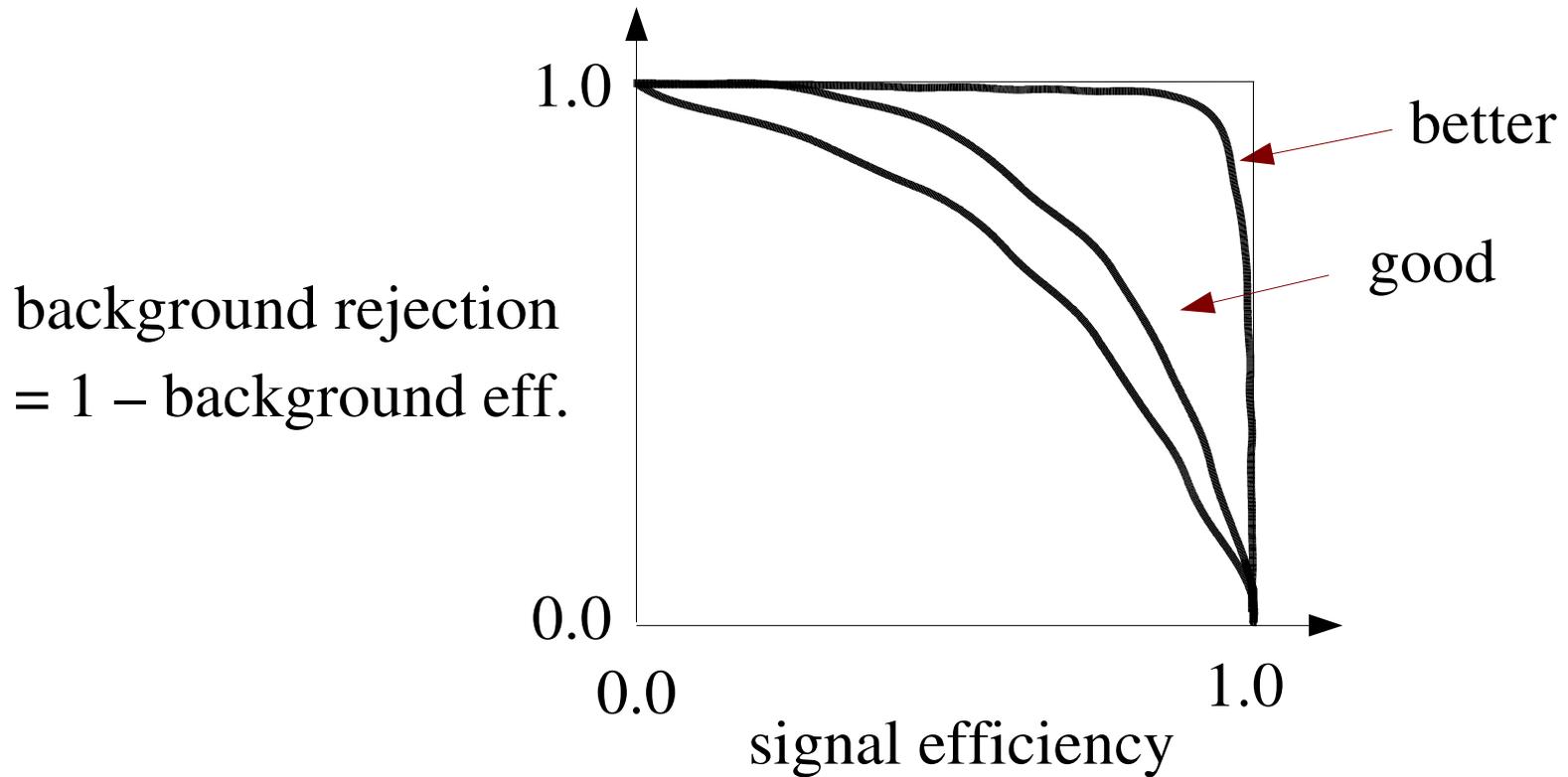
$$\varepsilon_b = \int_{t_{\text{cut}}}^{\infty} g(t|b) dt = \alpha$$

Signal-Nachweiswahrscheinlichkeit:

$$\varepsilon_s = \int_{t_{\text{cut}}}^{\infty} g(t|s) dt = 1 - \beta$$



# Ereignisklassifizierung: Zielsetzung



“Receiver Operation Characteristics” ROC-Kurve

Ziel: maximiere Signaleffizienz und Untergrundunterdrückung ( $1 - \varepsilon_b$ )

# Reinheit der Ereignisselektion

Annahme: wir haben nur eine Untergrundklasse;  
Anteil an Signal und Untergrundereignissen sind  $\pi_s$  and  $\pi_b$  (A-Priori Wahrscheinlichkeiten).

Annahme: wir selektieren Signalereignisse mit der Bedingung  $t > t_{\text{cut}}$ .  
Was ist die 'Reinheit' unseres selektierten Samples?

Reinheit bedeutet hier die Wahrscheinlichkeit, dass ein akzeptiertes/  
selektiertes Ereignis der Signalklasse entstammt.

Unter der Verwendung  
des Theorem von Bayes  
finden wir:

$$\begin{aligned} P(s|t > t_{\text{cut}}) &= \frac{P(t > t_{\text{cut}}|s)\pi_s}{P(t > t_{\text{cut}}|s)\pi_s + P(t > t_{\text{cut}}|b)\pi_b} \\ &= \frac{\varepsilon_s \pi_s}{\varepsilon_s \pi_s + \varepsilon_b \pi_b} \end{aligned}$$

Die Reinheit hängt sowohl von den A-Priori Wahrscheinlichkeiten als  
auch von den Nachweiswahrscheinlichkeiten für Signal und Untergrund ab.

# Ereignisklassifizierung

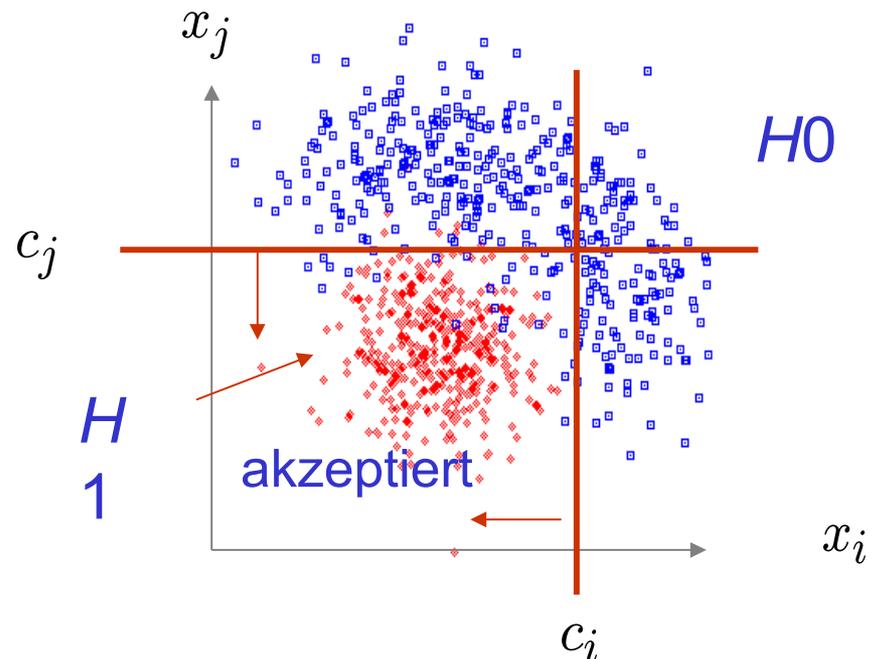
Jedes Ereignis ist ein Punkt im  $n$ -dimensionalen  $\vec{x}$  Raum.  
Wie sollten wir die Entscheidungsgrenze im  $n$ -dimensionalen Raum der Observablen wählen umd Ereignisse zu akzeptieren/verwerfen vom Ereignistyp  $H_0$  oder  $H_1$ ?

Eine Möglichkeit:  
Selektion der Ereignisse mit Hilfe von konsekutiven Schnitten

$$x_i < c_i$$

$$x_j < c_j$$

Akzeptanzregion ist ein  $n$ -dimensionaler Quader



# Optimale Trennkraft durch Neyman-Person-Lemma

für gegebene Signaleffizienz  $\varepsilon_s$  maximale Untegrudnunterdrückung  $1-\varepsilon_b$

Fragen: welche Teststatistik  $t$ ? welche Wahl der kritischen Region  $S_{\text{krit}}$ ?

Antwort durch **Neyman-Pearson-Lemma**:

Ein Test der einfachen Nullhypothesen  $H_0$  bzgl der einfachen Alternativhypothese  $H_1$  ist ein bester Test, wenn die kritische Region  $S_{\text{krit}}$  im Stichprobenraum  $E$  so gewählt wird, dass gilt

$$\frac{P(\mathbf{x}|H_1)}{P(\mathbf{x}|H_0)} > c \quad (\leq c \text{ außerhalb kritischer Region})$$

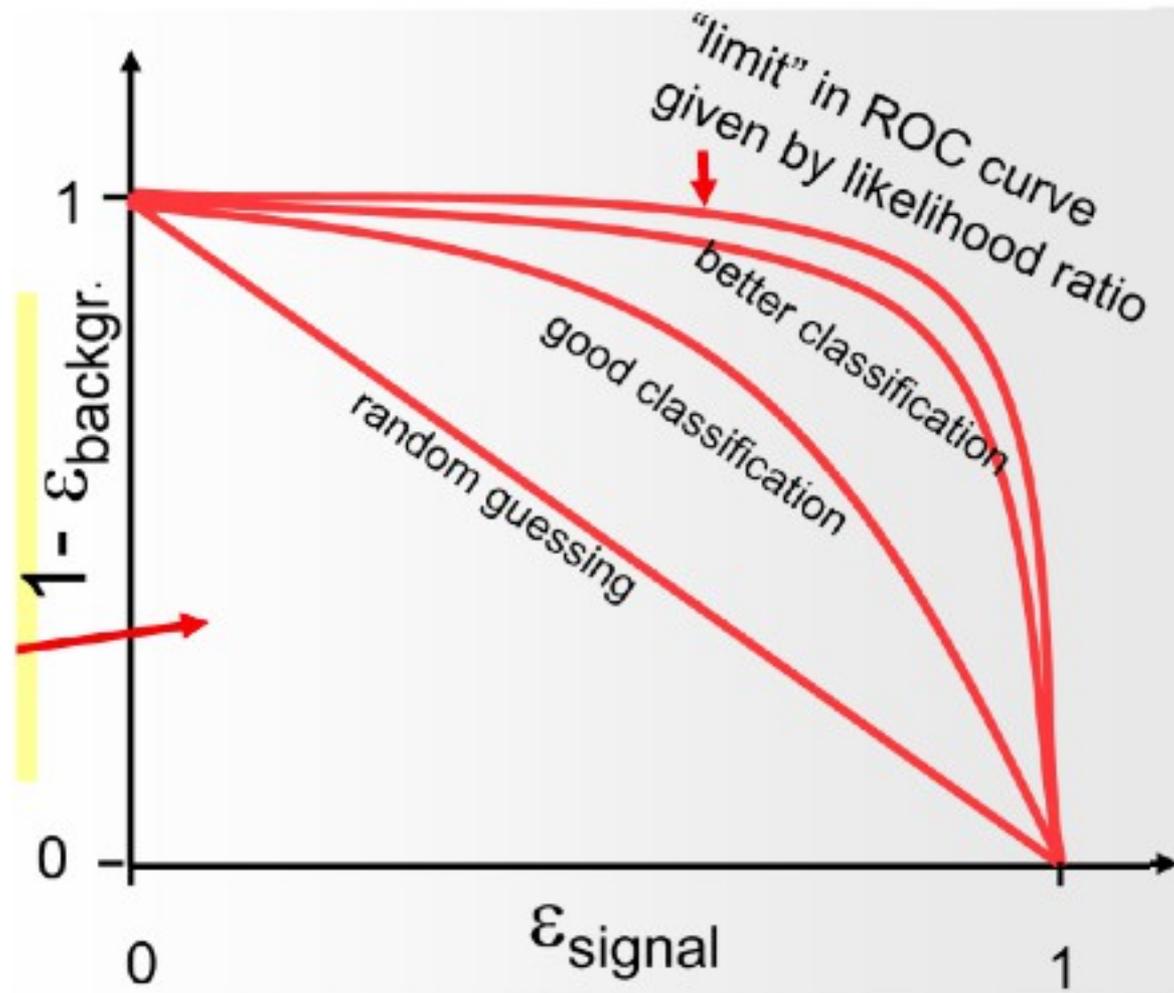
$c$  ist Konstante die von Signifikanzniveau abhängt.

äquivalente Aussage: die optimale Teststatistik ist

$$t(\mathbf{x}) = \frac{P(\mathbf{x}|H_1)}{P(\mathbf{x}|H_0)}$$

Achtung: oft wird auch der Kehrwert des Likelihoodverhältnisses verwendet. Jede monotone Funktion von  $t(\mathbf{x})$  ist ebenso optimal wie  $t$  selbst z.B.  $t/(1+t)$

# Optimale Trennkraft durch Neyman-Person-Lemma

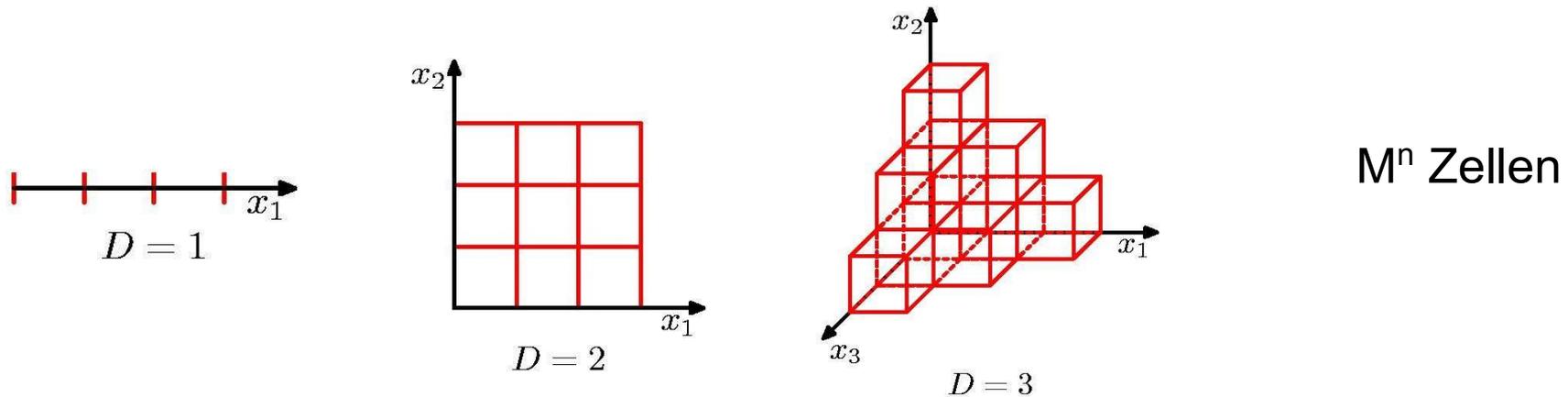


Receiver Operation Characteristics ROC-Kurve

# Warum Neyman-Pearson-Lemma nicht immer hilft?

Das Problem besteht häufig darin, dass wir keine analytischen Ausdrücke für die  $n$ -dimensionalen WDFs  $P(\mathbf{x}|H_0)$ ,  $P(\mathbf{x}|H_1)$  haben.

Im Prinzip Erstellung aus simulierten Trainingsereignissen für Signal und Untergrund möglich. Fülle simulierte Messergebnisse in ein  $n$ -dimensionales Histogramm (für  $n$  Observablen). Verwende  $M$  Bins für jede der  $n$  Dimensionen. Sehr viele Ereignisse für kleine Fehler in jedem Bin nötig. In der Praxis nicht genug simulierte Ereignisse verfügbar. “Fluch der Dimensionalität FdD”



“curse of dimensionality” (Bellman, 1961)